### Нейтронная дифракция в конденсированных средах (РГ по научной программе реактора НЕПТУН)

В. А. Турченко ЛНФ ОИЯИ

#### Основные задачи нейтронной дифракции

- 1. Фазовый состав и количественный фазовый анализ
- 2. Определение типа кристаллической структуры
- 3. Установление параметров элементарной ячейки
- 4. Уточнение занятости кристаллографических позиций
- 5. Уточнение позиций атомов (межионных расстояний,
- углов) и динамические смещения
- 6. Микроструктура (размер зерен/кристаллитов, плотность дислокаций)
- 7. Определение величины напряжений I, II и III рода
- 8. Анализ текстуры
- 9. Определение магнитной структуры и размера доменов

#### Внешние условия

- 1. Температурный фактор
- 2. Электрическое поле
- 3. Магнитное поле
- 4. Давление
- 5. Газовая атмосфера

# <u>Поликристаллические образцы</u> слиток керамика порошок

#### Монокристаллические образцы



#### слоистые структуры



#### тонкие пленки (?)



#### Электрохимические источники тока

(преобразование энергии химической реакции в электрическую)

Интерметаллиды

ВТСП материалы

Оксидные магнитные полупроводники

#### Энергетическая революция (увеличение плотности энергии):

- уголь в ~160 раз больше дров;
- нефть в ~2 раза выше угля;
- водород в ~3 раза выше бензина;

#### Электрохимические источники тока

#### <u>принцип работы Н<sub>2</sub> топливного элемента</u>





направления использования топливных элементов:1) стационарная энергетика;2) транспортная энергетика;

3) портативная энергетика;

#### принцип работы Li-ионной батареи



#### Преимущества:

- запасы H<sub>2</sub>;
- результат реакции: выделение H<sub>2</sub>O;
- работает, пока подаются окислитель и восстановитель;
- плотность энергии в ~120 раз больше, чем Li батарей;

Преимущества:

- постоянная готовность к эксплуатации;
- широкий диапазон рабочих температур – от -20 до + 50 °C;
- большой эксплуатационный ресурс ~10 лет;

конкуренция плотности энергии и ее стоимости – это инженерная проблема

#### β-Ni(OH), hexagonal a=3.126(1) Å; c=4.596(1) Å; $V = 5 38.90(1) Å^3; <D > 10 \mu m$ Накопление одиночного спектра ~ 30 минут; Детектор (135° < 2 $\Theta$ < 168°; d<sub>max</sub> = 2.7 Å; $\Delta d/d$ = 0.30%) LaNi<sub>5</sub> hexagonal 111 β-phase a = 5.000(1) Å; c = 4.046(3) Å; во время зарядки **Polaris (ISIS)** $V = 87.60(5) \text{ Å}^3$ ; $< D > \sim 100 \text{ }\mu\text{m}$ Increasing intensity. (b) 150 Capacity (mAh/g) β-Ni(OH), β-Ni(OD) 110 ntensity (a.u.) Электроды (порошки): 50 Time→ β-Ni(OH)<sub>2</sub> – положительный (~1.2 г) LaNi<sub>5</sub> – отрицательный (~2 г) 010 2.5 2.6 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 2.4 2.1 2.2 2.3 002 d-spacing Voltage (V) (Å) 111 101 Емкость батареи: ~230 mAh 110 2.5 3.0 3.5 1.5 2.0 4.0 4.5 α-phase $Ni(OD)_2$ α-phase (Слева): структурные изменения на d-spacing (Å) положительном отрицательном И на нейтронограмм $\beta$ -Ni(OH)<sub>2</sub> Модель Перед измерениями нейтронной Ni-MH электродах В аккумуляторе В (черная кривая) и $\beta$ -Ni(OD)<sub>2</sub> (красная дифракции заместили: зависимости от заряда; и (справа): зависимости кривая). $\beta$ -Ni(OH)<sub>2</sub> $\rightarrow \beta$ -Ni(OD)<sub>2</sub> напряжения от емкости элемента, измеренного на месте.

Процесс заряда никель-металлогидридного аккумулятора

Biendicho et al., J. Mater. Res. 30(3), (2015) 407-416.

5





Рефлексы а) (101) и б) (110) нейтронной дифракции  $Ni(OD)_2$  с различным состоянием заряда. 6

аккумулятора (а) разряженного и (b) полностью заряженного, измеренные на **Polaris (ISIS)**. Biendicho et al., J. Mater. Res. 30(3), (2015) 407–416.

Процесс заряда никель-металлогидридного аккумулятора



Эволюция дифракционных нейтронных спектров от аккумулятора LiFePO<sub>4</sub> в ходе 3-х полных циклов зарядаразряда (период накопления 10 мин), измерено на ФДВР (ИБР-2). Graphite



#### Процесс заряда/разряда LiFePO<sub>4</sub> аккумулятора

#### Мода высокой интенсивности (режим real-time):

период накопления одного спектра - 10 мин;

три цикла заряда-разряда - каждый цикл ~20 ч;

I) увеличение расстояний между слоями углерода из-за внедрения лития;

II) незначительное увеличение периода, т.к. литий внедрился в базисные плоскости;

III) образование  $LiC_6$  при заряде по скачкообразному появлению дифракционного пика d~ 3.67 Å. Доля  $LiC_6 \sim 50\%$  исходного объема графита, остальное  $LiC_{12}$  (обедненные Li).



#### Процесс заряда/разряда LiFePO<sub>4</sub> аккумулятора

Участки дифракционных спектров LiFePO<sub>4</sub>:V $_{\delta}$  с различным содержанием V, где б: 1 - 0%; 2 -0.75%; 3 - 5%.

#### Мода высокого разрешения ФДВР (ИБР-2):

- идентифицировать структурные фазы и структуру анода/катода в стационарном состоянии;
- количественно проанализировать кинетику ФП в материалах анод-катод;



Зависимости содержания фаз LiC<sub>n</sub> для аккумулятора от времени в ходе одного цикла заряда, восстановленные из изменений относительных интенсивностей соответствующих дифракционных пиков: фазы 1 - С, 2 -LiC<sub>27</sub>, 3 - LiC<sub>18</sub>, LiC<sub>12</sub>, 4 - LiC<sub>6</sub>.

А.М. Балагуров и др. Успехи химии 83 (12) (2014) 1120.

#### Особенности

### исследования электрохимических источников тока методом нейтронной дифракции

1. Рентгеновское рассеяние практически нечувствительно к наличию атомов водорода в структуре, в то время как ядра водорода и дейтерия являются сильными рассеивателями для нейтронного излучения.

2. Положение ионов Li и H наряду с тяжелыми ионами

3. Изменение фазового состава на обоих электродах

4. Времяпролетная дифракция – «слепок» всей системы в данный момент времени (в отличие от метода с λ-const)

5. Сочетание мод высокого разрешения и высокой интенсивности – более точная информация о состоянии системы + микроструктурные параметры

Электрохимические источники тока

#### Интерметаллиды

ВТСП материалы

Оксидные магнитные полупроводники

#### Ионные интерметаллиды

невысокая проводимость электрического тока; повышенная температура плавления; устойчивость к воздействию агрессивных сред; физические свойства определяются особенностями как атомной структуры, так и жесткостью и конфигурацией их химических связей

#### Металлические интерметаллиды

хорошие проводники электрического тока; более низкая температура плавления (чем ионнные); податливость к пластической деформации; твердость и ударопрочность; податливость механической обработке; хрупкость сплава;

#### Области применения:

- медицина (импланты, инструменты);
- энергетика;
- авиастроение и космическая промышленность;
- конструкционные материалы в экстремальных условиях;

### Сплавы с эффектом памяти формы

Сплавы с эффектом памяти формы (ЭПФ) – снятие остаточной деформации последующим нагревом; Сплавы со сверхупругостью (СУ) – при снятии нагрузки возвращается в исходное состояние даже после деформации в 10...12 %

Сплавы ЭПФ:

NiTi (Уильямом Дж. Бюлером 1960-е г.); TiNiFe; TiNiNb; TiNiHf; CuZnAl; CuAlNi; CuAlBe; AuCd; FeNi; CuMn; CoNi; NiAl и др.

ctuation of

norph without

st processing

[1]

υ= 0.5 Гп

циклов; U= 2: 2.5 и 3 В



• Выс Для практического применения сплава с ЭПФ необходимо знать параметры: • кор

•величину деформации сплава при мартенситных превращениях;

•генерируемое сплавом механическое напряжение или возможное развиваемое усилия

```
для совершение механической работы;
```

•характеристические температуры или интервал начала и конца мартенситных

```
Сте превращений;
```

•скорость протекания мартенситных превращений;

•циклическую прочность или количество циклов срабатывания и т.д.

Стентирование пищевода нитиноловым протезом

Муфта из сплава TiNiFe (обратимая деформация ~9%)

[1] K. Akash et al. J. All. Comp. 720 (2017) 264-271 **11** 

<sup>M</sup>fil<sup>M</sup>s <sup>A</sup>si l<sup>A</sup>f

Temperature (°C)

250 275 300

175 200 225

#### Сплавы с эффектом памяти формы

Volume Fraction of B2 0.0 70 0.0 80 0

0

### Ni<sub>49.9</sub>Ti<sub>50.1</sub> [1]:

solid symbols: neutron data

solid lines: calculation

B19' NiTi (hea

solid symbols: neutron data ···· calculation (isotropic average

lattice strain (%)

lattice strain (%) 10<sup>-0</sup>

-0.2

ND in situ для количественной деформации оценки: решетки, объемной доли фазы и эволюции текстуры при  $\Phi\Pi$  B19  $\leftrightarrow$  B2

Измерения ND согласуются С дилатометрическими измерениями И поликристаллической моделью на 30 000 зерен.

Текстура не развивается в отсутствие смещающих напряжений.

Температурная зависимость деформации NiTi: (a) В19 при нагреве и (b) В2 при охлаждении. SMARTS Los Alamos National Laboratory (LANL)

B2 NiTi (cooling)

100 120 temperature (°C)

Эволюция удельной деформации в плоскости решетки остается линейной с температурой и не зависит от межкристаллитных напряжений

- [1] S. Qiu et al. Appl. Phys. Lett. 95 (2009) 141906
- [2] A. V. Shuitcev et al. Scripta Materialia 178 (2020) 67-70.
- [3] A. Shuitcev et al. Intermetallics 125 (2020) 106889.









**M** n **S** Y **S** Sn<sub>1</sub> **S** Sn<sub>2</sub> **S** Sn<sub>3</sub> BT-7 (NCNR)  $\lambda$  - const

#### Научный интерес:

1. нетривиальные магнитные и электронные структуры;

2. разнообразие видов магнитного упорядочения в данных соединениях затрудняет понимание физических механизмов, порождающих их физические свойства;

3. привлекает внимание YMn<sub>6</sub>Sn<sub>6</sub>, т.к. немагнитный Y заметно упрощает изучение магнитной структуры.

[1] R. L. Dally et al. Phys. Rev. B 103 (2021) 094413
[2] N. J. Ghimire et al. Science Advances 6(51) (2020)

### Магнитные структуры интерметаллидов YMn<sub>6</sub>Sn<sub>6</sub>

Обменные взаимодействия вдоль оси [001]:

- J1 ФМ обмен через X–Х–Х-плоскости;
- J2 АФМ обмен через R–Х-плоскости;
- $J3 \Phi M$  обмен в соединениях с R = Dy, Ho, Y;
- J0 ФМ обмен в Мп-плоскостях



Магнитных структуры индуцированные полем Н:

- DS искривленная спираль;
- TCS поперечная коническая спираль;
- FL веерообразная
- FF вынужденная FM

Электрохимические источники тока

Интерметаллиды

#### ВТСП материалы



Оксидные магнитные полупроводники

1911 г. Нд ( $T_{крит} \sim 4.1$  K) Хейке Ка́мерлинг-О́ннес; 1913 г. Рb ( $T_{крит} \sim 7.3$  K); 1930 г. Nb ( $T_{крит} \sim 9.2$  K); 1974 г. Nb<sub>3</sub>Ge ( $T_{крит} \sim 23$  K); **Теория БКШ** 

1986 г. соединение La<sub>2-x</sub>Ba<sub>x</sub>CuO<sub>4</sub> ( $T_{крит} \sim 35$  K) Карл Мюллер и Георг Беднорц – Нобелевская премия (1987); 1987 г. YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub> (YBCO;  $T_{крит} \sim 92$  K); 1993 г. HgBa<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>8+d</sub> (Hg -1223;  $T_{крит} \sim 135$  K); (P= 35 ГПа;  $T_{крит} \sim 164$  K);

2001 г. MgB<sub>2</sub> ( $T_{крит} \sim 39 \text{ K}$ ) 2008 г. ReFeAsO ( $T_{крит} \sim 26 - 55 \text{ K}$ ) (Re= Sm; Nd; Pr; Ce; La)

2015 г.  $H_2S (T_{крит} \sim 203 \text{ K}) при P= 150 \Gamma\Pia;$ 2018 г. La $H_{10} (T_{крит} \sim 260 \text{ K}) при P= 170 \Gamma\Pia;$  $YH_6 (T_{крит} \sim 227 \text{ K}) при P= 237 \Gamma\Pia;$  $YH_9 (T_{крит} \sim 243 \text{ K}) при P= 201 \Gamma\Pia;$  $ThH_{10} (T_{крит} \sim 161 \text{ K}) при P= 174 \Gamma\Pia;$ 2021 г.  $(H_2S)_{2-x}(CH_4)_xH_2 (T_{крит} \sim 288 \text{ K}) при P= 267 \Gamma\Pia;$ 



Температурная зависимость сопротивления  $BaFe_2As_2$  ( $T_{крит} \approx 142$  К т.к. SG I4/mmm => SG Fmmm). Вставка: спектры ND, измеренные выше и ниже  $T_{крит}$ .

#### ВТСП материалы



<u>магнитные моменты Fe ориентированы АФМ</u> вдоль оси *а* и *с* и ФМ вдоль оси b.



Спектры ND (BT1 (NIST;  $\lambda = 2.079 \text{ Å}$ )):

a) 175 K – SG I4/mmm;
b) 5 K – SG Fmmm.
Магнитные пики при T= 5 К
выделены на вставке к (b)

#### Q. Huang et al. Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 257003

16

#### ВТСП материалы

(111)

(110)

(100)

### 2001 г. $MgB_2~(T_{_{\rm KPИT}}\sim 39~{\rm K})$

АО «ВНИИНМ» патент на получение композиционного провода на основе (MgB<sub>2</sub>) **(2018):** 

- силовые электрические кабели;
- сверхпроводящие генераторы ветряных энергоустаново
- магниты токамака в термоядерных реакторах;

#### Провода из Mg<sup>11</sup>B<sub>2</sub> :

- критическая плотность тока  $(J_c)$  и критического поля  $(B_{c2}) \approx$  характеристикам сверхпроводника NbTi;
- наведенная радиоактивность ниже, чем NbTi и Nb<sub>3</sub>Sn;
- более высокая эффективность криогенных реакторных систем;
- более высокая критическая температура (Т<sub>крит</sub>);

#### Проблема микроскопических повреждений :

электромагнитные силы (Лоренца);

термические напряжениями (из-за охлаждения до криогенных температур);

остаточные напряжения (в процессе производства).



Микроструктура поперечного сечения

(200)





Полюсные фигуры фаз в проволоке Mg<sup>11</sup>B<sub>2</sub>,

J. Hyunseock et al. RSC Adv. 8 (2018) 39455-39462 термически обработанной при 700 °С.

Электрохимические источники тока

Интерметаллиды

#### ВТСП материалы

#### Оксидные магнитные полупроводники

ферриты-шпинели  $MeFe_2O_4$  (SG Fd3m, Z = 8), где Me — двухвалентный металл: Co, Mn, Mn, Cu, Zn и др.; ферриты-гранаты  $Me_3Fe_5O_{12}$  (SG Ia3d, Z = 8), где Me — редкоземельный элемент Sm, Eu, Lu, Y и др.; гексаферриты  $MeFe_{12}O_{19}$  (SG P6<sub>3</sub>/mmc), где Me = Pb, Sr, Ba, La и др.; ортоферриты MeFeO<sub>3</sub> (SG Pcmn, Z = 4), где Me — редкоземельный элемент. манганиты  $AMnO_3$ , где A = La, Ca, Ba, Sr u др.; ферробораты RFe<sub>3</sub>(BO<sub>3</sub>)<sub>4</sub> и др.

#### Уникальные физические свойства:

Спин-флоп и спин-флип переходы в АФМ;

магнитные высокочастотные (ВЧ и СВЧ материалы);

магнитотвердые (постоянные магниты);

Термочувствительные свойства:

позисторы (ВаТіО<sub>3</sub>) и

термисторы (двойные и тройные системы окислов);

цилиндрические магнитные домены (ферриты):

запоминающие устройства и магнитооптические приборы (ферриты с ЦМД); мультиферроидные свойства; магнитоэлектрические свойства;

магнитокалорические свойства;

#### Важная проблема:

повторяемость или воспроизведение свойств материалов.

#### Оксидные магнитные полупроводники



Керамика La<sub>0.5</sub>Pr<sub>0.2</sub>Pb<sub>0.25</sub>Sr<sub>0.05</sub>MnO<sub>3</sub>

#### Оксидные магнитные полупроводники



Зависимости среднего магнитного момента в узле Co2 для  $Ca_3Co_{2-x}Fe_xO_6$  (x< 0.4). На вставке: линейная аппроксимация  $T_N$ .

[1] R. Das et al. J. All. Comp. 851 (2021) 156897

#### Оксидные магнитные полупроводники





#### Экстремальные условия: высокие давления

Зонд **Pluto New Horizons** обнаружил смесь льдов N<sub>2</sub>-CO<sub>2</sub>-CH<sub>4</sub> на поверхности **Плутона** и <u>гидраты аммиака</u> на его спутнике **Хароне** [1].



Исходное ND<sub>4</sub>DCO<sub>3</sub> (<u>SG Pccn</u>) a= 7.25260(4) Å; b= 10.69230(5) Å; c= 8.76642(3) Å; V= 679.809(4) Å<sup>3</sup>

I ФП при T= 295 К и P= от 2.26(8) до 2.73(8) ГПа <u>SG Pbc2</u><sub>1</sub>, a = 3.39859 Å; b = 10.58048 Å; c = 8.25134 Å; V = 296.71 Å<sup>3</sup>

Влияние <u>экстремальных условий</u> на структурные особенности **бикарбоната аммония** NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub> // ND<sub>4</sub>DCO<sub>3</sub> исследовано на дифрактометре PEARL (ISIS).



красные – свинец (для определения давления); остальные метки от наковальни и камеры давления (глинозем (синий) и диоксид циркония (зеленый)).





Кристаллическая структура фазы II (SG Pbc2<sub>1</sub>)

[1] W.M. Grundy et al. Surface compositions across Pluto and Charon. Science. 351 (2016) aad91891.[2] Ch. Howard Thesis PhD 2019

22

#### Дифракция монокристаллов α- карбамата аммония

Монокристаллический дифрактометр SXD (ISIS)



[1] Ch. Howard Thesis PhD 2019

 $[NH_4]^+[NH_2CO_2]^-$ 



Исследования магнетита (Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>) при высоких давлениях

[1] D. P. Kozlenko et al. Scientific Reports 9 (2019) 4464

24

Pressure (GPa)

## Развитие оборудования окружения образца



- [4] R. Boehler et al. High Pressure Research V.33(3)(2013) 546–554.
- [5] I.N. Goncharenko High Press. Res. 24(1) (2004) 193–204

26



Тестирование наковален

#### Исследования в условиях реального технологического применения



Эволюция части нейтронограммы порошка  $(Fe_{0.2}Mn_{0.8})_2O_3$ , нагретого в атмосфере СО при 848°С. Polaris (ISIS) Воздушный резервуар твердый носитель кислорода (удерживающий СО<sub>2</sub> и/или H<sub>2</sub>O)



Топливный реактор

В интервале температур от <u>1000 до 700 °C</u>:

#### $M_2O_3$ (биксбиит B) $\leftrightarrow M_3O_4$ (S) $\leftrightarrow MO$ (R),

где  $\mathbf{M} = (Fe_{0.2}Mn_{0.8}); \mathbf{S} - шпинель; \mathbf{R} - каменная соль$ 

механизм разъединения и поглощения кислорода биксбиитом (Fe,Mn)<sub>2</sub>O<sub>3</sub>;
 разработка метода, который позволит эффективно улавливать CO<sub>2</sub> при сжигании топлива на электростанции;

3) удешевление энергозатратного и дорогостоящего газоразделения.



СаС<sub>2</sub>О<sub>4</sub> \* H<sub>2</sub>O (оксалат кальция моногидрат )

I фазовый переход (t = 183  $^{0}$ C) : (CaC<sub>2</sub>O<sub>4</sub> \* H<sub>2</sub>O → CaC<sub>2</sub>O<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O); II фазовый переход (t = 540  $^{0}$ C) : (CaC<sub>2</sub>O<sub>4</sub> → CaCO<sub>3</sub> + CO)

[1] Norberg et al. / Cryst. Eng. Comm. 18, (2016) 5537.

[2] A. M. Balagurov, A. I. Beskrovnyy et al. // J. Surf. Inv. X-ray Synchr. Neutron Techniq. V.10(3) (2016) P.467.

#### Дифракция монокристаллов

Планируется: на монокристаллическом времяпролетном (TOF) Лауэ дифрактометре PIONEER (Oak Ridge National Laboratory) будет возможно проведение измерений на образцах V~0.001 мм<sup>3</sup> и менее.



Образцы аналогичного объема будет возможно также измерять на дифрактометре MAGiC European Spallation Source (ESS).

Детекторная система

**PIONEER** ( $\Omega \sim 4$  cp.)

#### Предполагается:

- •Полный набор для структурных уточнений возможен по ~10 ориентациям монокристалла.
- •Скорость набора данных для кристалла (V~ 0.001 мм<sup>3</sup>) составит десятки минут на кадр и несколько часов на полный набор данных.

<= хорошая статистика при одноимпульсном воздействии т.е. **PIONEER** будет эффективен для экспериментов с импульсным полем или исследований с временным разрешением даже с кристаллами менее миллиметра.

[1] Y. Liu et al. Rev. Sci. Instrum. 93 (2022) 073901

#### Исследование кристаллической структуры тонких пленок

5µm



тонкие пленки выращенные методом: импульсного лазерного осаждения (PLD); молекулярно-лучевой эпитаксии (MBE).



Модель срезов вдоль направления L (\* и # магнитной и ядерной составляющей пики пленки LaMnO<sub>3</sub>, соответственно. Остальные видимые пики от подложки  $Sr_2IrO_4$ ).

#### Будет возможно:

• количественно изучать ядерную и магнитную структуры ультратонких пленок толщиной до 10 нм и менее;

•исследовать состояния поверхности или границы раздела.

Данные для расчета взяты из [2] Е. J. Moon et al. Phys. Rev. В 95 (2017) 155135 30

Модель рассеяния в обратном пространстве, при ориентации образца в плоскости рассеяния H0L.

Планируемое время экспозиции:

~ 24 ч на образец

[1] Y. Liu et al. Rev. Sci. Instrum. 93 (2022) 073901

#### Сегнетоэлектрические материалы



XMaS ESRF-EBS (Extremely Brilliant Source)



#### Заключение: перспективы

Универсальность дифрактометра

Спецификация дифрактометра

Оборудование окружения образца

#### Исследование более сложных систем и процессов



Уменьшение влияния человеческого фактора



### Спасибо за внимание!